tes



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/789,490	MIURA ET AL.
Examiner	Art Unit
Edward H. Tso	2838

SEARCHED						
****						
Class	Subclass	Date	Examiner			
			•			
	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	•					
•						
	·	<u> </u>				

INTERFERENCE SEARCHED					
Subclass	Date	Examiner			
134	12/2006	ET			
136					
	Subclass 134	Subclass Date - 134 12/2006			

SEARCH N (INCLUDING SEARC	H STRATEGY	<b>)</b>
	DATE	EXMR
update class/subclass search	12/1/2006	ET
interference search attached	12/1/2006	ET
·		
·		